

# 电工电子产品、微电子器件、半导体分立器件测试

产品名称	电工电子产品、微电子器件、半导体分立器件测试
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测是服务全球的检验、鉴定、测试和认证机构，帮助众多行业和企业提供一站式的产品检测认证解决方案。百检检测的服务能力覆盖照明、安防、化工、机械、消费品、汽车、医疗保健等多个行业的供应链上下游，提供安规检测，EMC检测，有害物质检测，环境安全检测，性能检测，电子电器产品可靠性与失效分析，材料可靠性与失效分析，金属材料、非金属材料分析，纺织品、鞋类、皮革检测，玩具检测，食品包装和接触材料检测、认证与培训，货物适运鉴定等多项综合检测与认证服务。EBO拥有众多优秀且专业的测试和认证工程师，可为广大厂商提供认证申请、标准咨询、测试、技术支持、对策、获得认证等“一站式”服务。

1 半导体分立器件试验方法 GJB128A-97 4.1.1 低温试验

2 微电子试验方法和程序 GJB548B-2005 4.5.9.2 低温试验

3 电工电子产品环境试验 GB/T242\*\*\*\*-2008 试验Ga和导则:恒定加速度 恒定加速试验

4 半导体分立器件试验方法 GJB128A-97 2006 恒定加速试验

5 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 2001.1 恒定加速试验

6 电工电子产品环境试验 GB/T2423.22-2012 试验N:温度变化 温度循环试验

7 半导体分立器件试验方法 GJB128A-97 1051 温度循环试验

8 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 1010.1 温度循环试验

9 电工电子产品环境试验 第2部分 GB/T2423.2-2008 试验B:高温试验 高温试验

10 半导体分立器件试验方法 GJB128A-97 1032 高温试验

11 微电子器件试验方法和程序 GJB548B-2005 1008.1 高温试验